

**Яровая Е.Б.** (Москва, Россия). **Предельное поведение популяций частиц в ветвящемся случайном блуждании.**

Рассматриваются ветвящиеся случайные блуждания (ВСБ) по  $\mathbb{Z}^d$ ,  $d \in \mathbb{N}$ , в которых точки размножения и гибели частиц, называют *источниками* ветвления. Предполагается независимость эволюции частиц друг от друга и от предыстории. Основное внимание уделяется асимптотическому анализу поведения расположенных в точке  $y \in \mathbb{Z}^d$  субпопуляций  $\mu(t, x, y)$  и популяций частиц  $\mu(t, x) = \sum_{x \in \mathbb{Z}^d} \mu(t, x, y)$ , порожденных частицей-прародительницей, находящейся при  $t = 0$  в точке  $x \in \mathbb{Z}^d$ , их целочисленных моментов и условных математических ожиданий при  $t \rightarrow \infty$  для ВСБ как с одним источником ветвления, так и с бесконечным числом источников, расположенных в каждой точке решетки. Если при  $t = 0$  в каждой точке решетки находится по одной частице, закон размножения и гибели частиц описывается *критическим* марковским ветвящимся процессом в источниках ветвления. Для *критического* ВСБ, в основе которых лежит симметричное, неприводимое, *возвратное* случайное блуждание с переходными вероятностями  $p(t, x, y)$ , вырождение большинства субпопуляций приводит к “кластеризации” оставшихся частиц [1,2]. Для выжившей популяции при  $t \rightarrow \infty$  имеем  $\mathbf{E}[\mu(t, x) | \mu(t, x) > 0] \sim Ct$ , а  $\mathbf{E}[\mu(t, x, y) | \mu(t, x) > 0] \sim Ctp(t, x, y)$ , где  $C > 0$ . Теперь предположим наличие на решетке лишь одного источника и одной начальной частицы при  $t = 0$  в точке  $x \in \mathbb{Z}^d$ . Возникает вопрос о том, как изменится предельное поведение условных математических ожиданий, если все остальные предположения модели сохраняются. В этом случае  $\mathbf{E}[\mu(t, x) | \mu(t, x) > 0] = \mathbf{P}^{-1}(\mu(t, x) > 0)$  и  $\mathbf{E}[\mu(t, x, y) | \mu(t, x) > 0] = p(t, x, y)\mathbf{P}^{-1}(\mu(t, x) > 0)$ . Результаты работ [3,4] о поведении моментов  $\mu(t, x, y)$  и  $\mu(t, x)$  позволяют доказать в этом случае следующую теорему.

**Теорема 1** *Для критического возвратного ВСБ по  $\mathbb{Z}^d$  с одним источником ветвления частиц при  $\mu(0, x, y) = \delta_y(x)$  и  $t \rightarrow \infty$  имеют место утверждения:*

а) *если  $p(t, x, y) \sim \gamma_d t^{-\frac{d}{2}}$ ,  $\gamma_d > 0$ , то*

$$\mathbf{E}[\mu(t, x) | \mu(t, x) > 0] \sim K_d(x)v_d(t), \quad \mathbf{E}[\mu(t, x, y) | \mu(t, x) > 0] \sim K_d(x, y)v_d^*(t),$$

б) *если  $p(t, x, y) \sim h_{d,\alpha} t^{-\frac{d}{\alpha}}$ ,  $h_{d,\alpha} > 0$ ,  $\alpha \in [1, 2)$ , то*

$$\mathbf{E}[\mu(t, x) | \mu(t, x) > 0] \sim V_{d,\alpha}(x)u_{d,\alpha}(t), \quad \mathbf{E}[\mu(t, x, y) | \mu(t, x) > 0] \sim V_{d,\alpha}(x, y)u_{d,\alpha}^*(t),$$

где  $v_1(t) \sim t^{\frac{1}{4}}$ ,  $v_1^*(t) \sim t^{-\frac{1}{4}}$ ,  $v_2(t) = u_{1,1}(t) \sim \sqrt{\ln t}$ ,  $v_2^*(t) = u_{1,1}^*(t) \sim \frac{\sqrt{\ln t}}{t}$ ,  $u_{1,\alpha} \sim t^{\frac{\alpha-1}{2\alpha}}$ ,  $u_{1,\alpha} \sim t^{\frac{\alpha-3}{2\alpha}}$ ,  $\alpha \in (1, 2)$ .

Из этой теоремы видно, что для критического возвратного ВСБ с одним источником ветвления рост условных математических ожиданий популяций и субпопуляций частиц оказывается более медленным, чем при наличии таких же источников с одинаковыми интенсивностями размножения и гибели частиц в каждой точке решетки. При  $p(t, x, y) \sim h_{\alpha,d} t^{-\frac{d}{\alpha}}$ ,  $t \rightarrow \infty$ , из-за бесконечной дисперсии скачков ВСБ по  $\mathbb{Z}^1$  свойство возвратности блуждания “ослабевает” с уменьшением значения параметра  $\alpha$ , а при  $\alpha \in (0, 1)$  блуждание становится невозвратным.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Balashova, D., Molchanov, S., Yarovaya, E.* Structure of the Particle Population for a Branching Random Walk with a Critical Reproduction Law, *Methodol. Comput. Appl. Probab.*, 2021, 23, pp. 85–102.
2. *Makarova Iu., Balashova D., Molchanov S., Yarovaya E.* Branching Random Walks with Two Types of Particles on Multidimensional Lattices, *Mathematics*, 2022, 10(6), pp.1–45.
3. *Rytova, A., Yarovaya E.* Survival analysis of particle populations in branching random walks, *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, 2019, 50(10), pp. 3031–3045.
4. *Yarovaya, E.* Models of Branching Walks and Their Use in the Reliability Theory, *Automation and Remote Control*, 2010, 71(7), pp. 1308–1324.

---

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 20-01-00487).